### RESUMEN DE CONFERENCIA TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE METROLOGIA METROCOL 2016

| NOMBRE DEL PANEL         |   |  |  |
|--------------------------|---|--|--|
|                          | ACADEMIA  |  |  |
|                          |   |  |  |
|                          |   |  |  |
| TITULO DE LA CONFERENCIA |   |  |  |
|                          | El Sector Académico en la Metrología Científica e Industrial en |  |  |
|                          | Colombia  |  |  |
| •                        |   |  |  |
| PANELISTA                |   |  |  |
|                          | LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO                                     |  |  |
|                          |   |  |  |
| •                        |   |  |  |
| COORDINADOR DE PANEL     |   |  |  |
|                          | LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO                                     |  |  |
|                          |   |  |  |

#### **CONTEXTUALIZACIÓN**

En el marco en donde la investigación científica y tecnológica son la base y requisito para la formulación de programas de formación a nivel técnico, tecnológico, superior y de posgrado, se propone impulsar proyectos de investigación en metrología científica e industrial. Esto permitirá establecer parte de los parámetros que permitirán definir las competencias en los diferentes niveles de formación como diseñar los mapas funcionales de los recursos humanos en las tareas y el trabajo metrológico.

Por su misión y visión el sector académico a nivel de educación superior, buena parte del sistema universitario a nivel nacional a logrado conformar equipos humanos de trabajo con alta formación y alto desempeño a nivel científico y tecnológico, como implementar una infraestructura con recursos físicos de laboratorio con capacidades potencialmente altas para el desarrollo de la actividad metrológica científica e industrial.

En coordinación con el instituto nacional de metrología, las redes nacionales e internacionales de metrología y las mesas sectoriales se propone hacer alianzas interinstitucionales que permitan la conformación de un sistema académico dedicado a ofrecer programas de posgrado en metrología, como servicios de metrología.

#### **ASPECTOS RELEVANTES**

La academia atendiendo las necesidades como el estado de desarrollo del sector productivo e industrial a nivel nacional la industria, deberá caracterizar, clasificar y i establecer las capacidades de los laboratorios de metrología del país para detectar e identificar las fortalezas, debilidades y obstáculos que intervienen en la acreditación de los laboratorios. Con este diagnóstico la Academia deberá encontrar el mecanismo que permita la mutua regulación entre el sector académico y el sector productivo en el desarrollo de la metrología científica e industrial.

#### LOGROS

- 1. Dentro de las tareas desarrolladas a través de la Mesa Sectorial de Metrología y la Red Colombiana de Metrología, se inició y desarrollo un trabajo interinstitucional e interdisciplinario entre la academia, el estado y el sector empresarial dedicado a la formulación de las normas competencias laborales y mapas funcionales en la actividad metrológica del país.
- 2. Se planteó los parámetros y directrices para la caracterización de las capacidades humanas y físicas de los laboratorios dedicados a la metrología en el país, como las necesidades de talento humando en metrología en el sector empresarial.
- 3. Durante el establecimiento y modernización de las Universidades del país se ha logrado por un lado conformar un equipo humano científico y técnico de alto potencial de desempeño para el desarrollo de tareas de metrología, como la implementación de equipos físicos con especificaciones adecuadas para tareas de metrología.

#### **LECCIONES APRENDIDAS**

Es necesario la alianza de instituciones de educación tecnológica y educación superior para la conformación de un sistema capaz de atender y desarrollar programas de formación en metrología a nivel de posgrado, como capaz de atender el planteamiento y planes de desarrollo nacional de la metrología

#### **RETOS**

Caracterización de las capacidades, desempeño y necesidades del sector metrológico a nivel nacional para atender las necesidades metrológicas del sector industrial y empresarial a nivel nacional.

Conformación de un sistema interinstitucional dedicado a presentar un programa para la formación a nivel de posgrado de personal dedicado a la actividad metrológica.

Implementar un sistema de supervisión, información y análisis que permita y apoye el diagnóstico como planes de acción para la adecuada regulación mutua entre la academia y el sector industrial.

#### **CONCLUSION**

Para el desarrollo de procesos de formación a nivel de educación superior y de posgrado en metrología es necesario la conformación de un sistema interinstitucional que permita ofrecer estos programas.

Las capacidades actuales a nivel de equipo humano y a nivel de infraestructura física, permite asegurar que el sector académico es potencialmente un escenario fundamental en el desarrollo y actividad metrológica.

Es necesario y requisito impulsar la investigación en la metrología científica e industrial, que basada en un mutua y equilibrada regulación, permita determinar los alcances y compromisos de la comunidad metrológica con el sector productivo del país.



# El Sector Académico en la Metrología Científica e Industrial en Colombia

LUIS CAMILO JIMENEZ B.

Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.
 Grupo de Películas Delgadas y Nanofotónica
 MESA SECTORIAL DE METROLOGÍA
 RCM. SUBRED ACADEMIA
 cjimenez@javeriana.edu.co





La Academia y la Metrología

Estado actual

**Perspectivas:** 

Investigación

**Formación** 

Prestación de servicios

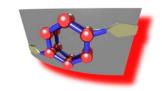






Calidad en Procesos y productos

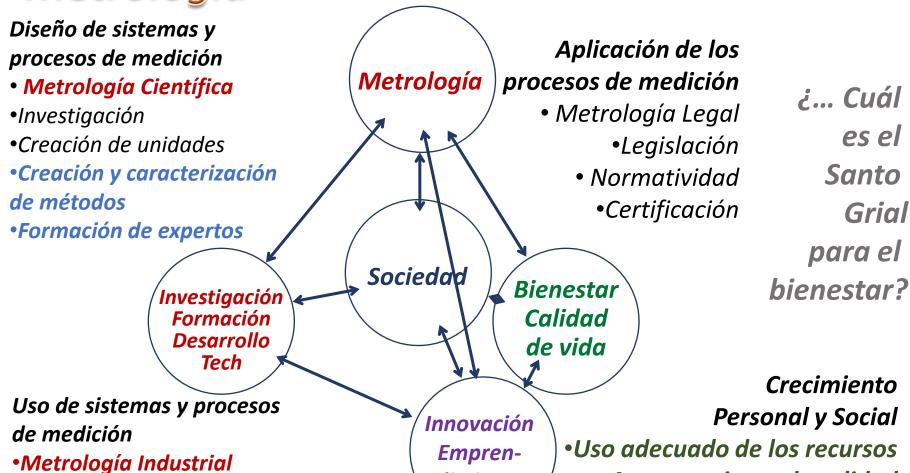
•Formación de expertos



·Aseguramiento de calidad

•Respeto a la vida

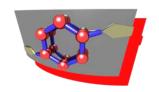
Metrología ... la ciencia de la medida



dimiento

<sup>\*</sup>Traducción de "Metrology - in short<sup>©</sup>" 3ª edición, Julio 2008, 2º edición en español



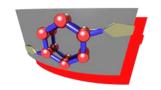


1. Como aparece la metrología??: Inicialmente aparece con el desarrollo de la Física ... y de la Matemática

Un acercamiento Físico y Matemático del Universo Una manera codificada ... Pero crucial

- 1.1 ...una manera de ver el mundo
- 1.2 ...una mirada al mundo desde el punto de vista matemático
- 1.3 ...es una lectura codificada del mundo
- 1.4 ..una manera de expresar el mundo
- 1.5 ...una manera de significar el mundo
- 1.6 ...es un lenguaje



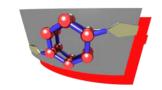


#### La metrología y el desarrollo...\*:

- 1. ... es esencial en la investigación científica, la cual constituye a su vez la base del desarrollo de la propia metrología.
- 2. La Ciencia se mueve continuamente hacia los extremos de lo posible y la metrología fundamental se ocupa de los aspectos metrológicos de los nuevos descubrimientos.
- 3. El contar con mejores herramientas metrológicas permite a los investigadores continuar con sus descubrimientos, sólo aquellos campos de la metrología que aporten desarrollos, pueden seguir siendo colaboradores de la industria y de la investigación.

<sup>\*</sup>Traducción de "Metrology - in short<sup>©</sup>" 3ª edición, Julio 2008, 2º edición en español

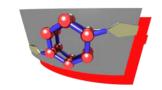




#### Facetas y categorías ... \*:

- 1. Metrología Científica. ... se ocupa de la organización y el desarrollo de los patrones de medida y de su mantenimiento en el nivel más alto.
- 2. Metrología Industrial. ... asegura el adecuado funcionamiento de los instrumentos de medida empleados en la industria, en los procesos de producción y verificación para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos y para la investigación académica.
- 3. Metrología Legal. ... se ocupa de aquellas mediciones que influyen sobre la transparencia de las transacciones económicas, particularmente cuando hay un requisito de verificación legal del instrumento de medida





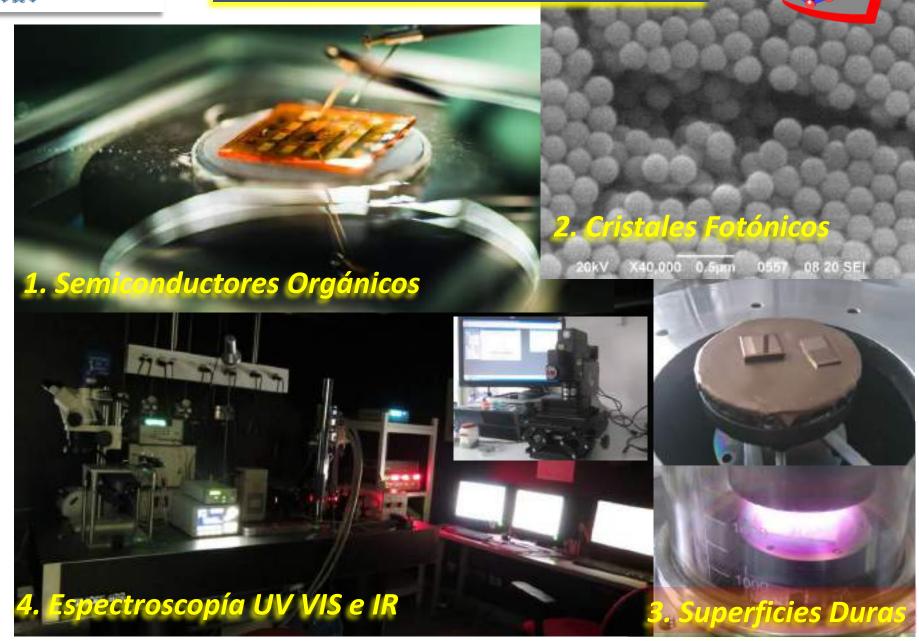
#### Facetas y categorías ... \*:

La Metrología Fundamental ..

... no tiene una definición internacional, pero supone el nivel más alto de exactitud dentro de un campo dado. La metrología fundamental puede considerarse como el nivel superior de la metrología científica.

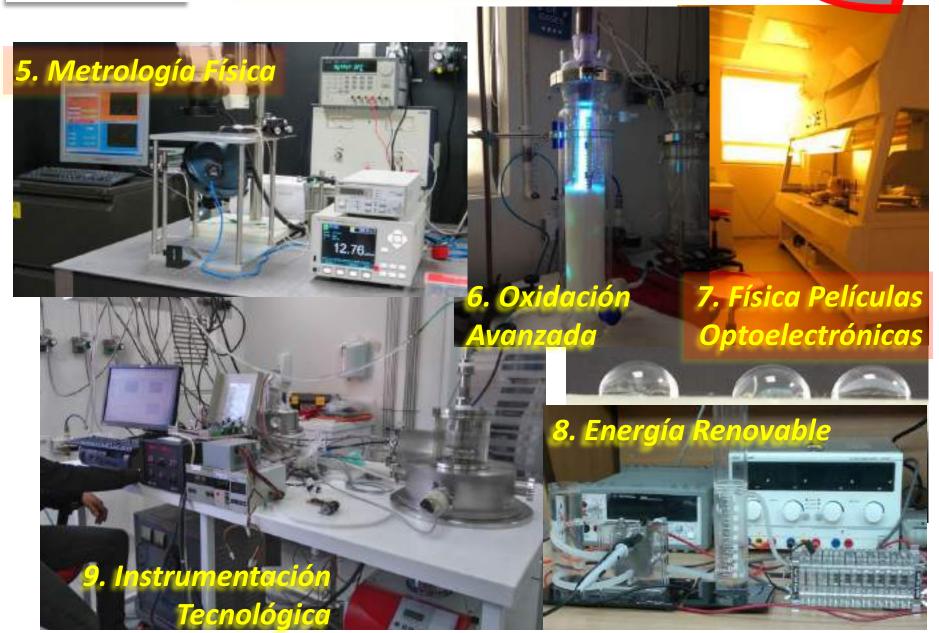


#### Investigación Departamento de Física . PUJ

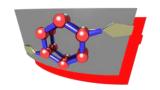




#### Investigación Departamento de Física . PUJ







#### Metrología Científica e Industrial ... \*:

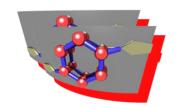
Las actividades metrológicas de calibración, medición y ensayo son fundamentales para garantizar la calidad de muchas actividades y procesos industriales así como de la calidad de vida.

Ello supone la necesidad de contar con trazabilidad, lo que llega a ser tan importante como la propia medición.

El Reconocimiento de la competencia metrológica en cada nivel de la cadena de trazabilidad puede establecerse mediante acuerdos o conciertos de reconocimiento mutuo, como por ejemplo el del CIPM y el de ILAC, así como mediante acreditación y revisión por pares (peer review).

<sup>\*</sup>Traducción de "Metrology - in short<sup>©</sup>" 3ª edición, Julio 2008, 2º edición en español





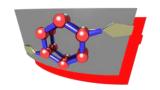
Metrología Científica e Industrial ...\*:
CAMPOS TEMÁTICOS

La Metrología Científica está dividida en 9 campos técnicos por el BIPM:

Acústica, Cantidad de Sustancia, Electricidad y Magnetismo, Fotometría y Radiometría, Longitud, Masa, Radiaciones Ionizantes y Radioactividad, Termometría y Tiempo y Frecuencia.

En EURAMET hay tres campos temáticos adicionales: Flujo, Metrología Interdisciplinar y Calidad.



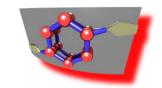


#### Metrología Científica e Industrial ... \*: CAMPOS TEMÁTICOS

| CAMPO<br>TEMÁTICO                    | SUBCAMPO                         | PATRONES DE MEDIDA IMPORTANTES  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|
|                                      | Medición de masas                | Masas patrón, balanzas patrón, comparadores de masas  |
| MASA y<br>Magnitudes<br>relacionadas | Fuerza y Presión                 | Células (celdas) de carga, máquinas de fuerza de carga directa, transductores de fuerza, transductores de par y momento, balanzas de presión con conjuntos pistón cilindro para gas/aceite, máquinas de ensayo de fuerza, manómetros capacitivos, medidores de ionización |
|                                      | Volumen y Densidad<br>Viscosidad | Hidrómetros de vidrio, material de laboratorio de vidrio, densímetros por vibración, viscosímetros capilares de vidrio, viscosímetros de rotación.  |

<sup>\*</sup>Traducción de "Metrology - in short<sup>©</sup>" 3ª edición, Julio 2008, 2º edición en español





Metrología Científica e Industrial ... \*:

Masa y magnitudes relacionadas

Medición de masas

Investigación

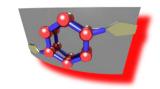
Patrón Primario





\*Traducción de "Metrology - in short<sup>©</sup>" 3ª edición, Julio 2008, 2º edición en español





# Metrología ... la ciencia de la medida Metrología Científica e Industrial ... \*:

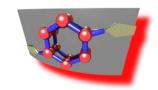
Masa y magnitudes relacionadas

Fuerza Presión

Biofísica

Tensión superficial Películas inter faciales Surfactante pulmonar

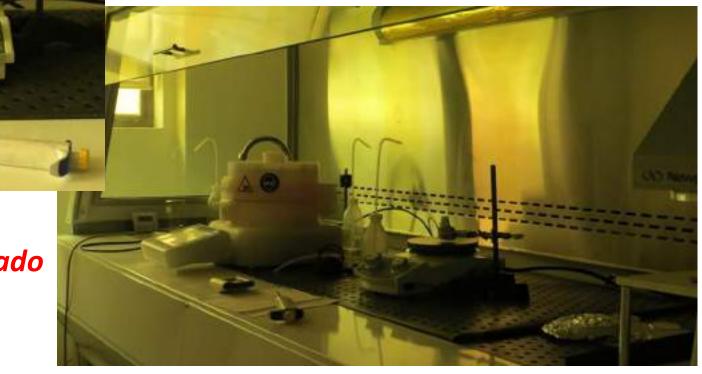




# Metrología ... la ciencia de la medida Metrología Científica e Industrial ... \*:

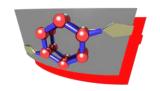
Masa y magnitudes relacionadas

Volumen y Densidad Viscosidad



Películas para Nano estructurado de OLEDs por Spin coated



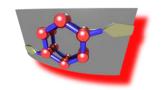


#### Metrología Científica e Industrial ... \*: CAMPOS TEMÁTICOS

| CAMPO TEMÁTICO                         | SUBCAMPO                                       | PATRONES DE MEDIDA IMPORTANTES   |
|--|--|--|
| ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO  Alta Intens | Electricidad en Corriente<br>Continua CC       | Comparadores criogénicos de corriente, efectos Josephson y Hall cuántico, diodos Zener de referencia, métodos potenciométricos, puentes comparadores |
|  | Electricidad en Corriente<br>Alterna CA        | Convertidores Alterna-Continua, condensadores patrón, condensadores en aire, inductancias patrón, compensadores, vatímetros                          |
|  | Electricidad en Alta Frecuencia<br>AF          | Convertidores Alterna-Continua, condensadores patrón, condensadores en aire, inductancias patrón, compensadores, vatímetros                          |
|  | Alta Intensidad de Corriente y<br>Alta Tensión | Convertidores Alterna-Continua, condensadores patrón, condensadores en aire, inductancias patrón, compensadores, vatímetros                          |

<sup>\*</sup>Traducción de "Metrology - in short<sup>©</sup>" 3ª edición, Julio 2008, 2º edición en español





# Metrología ... la ciencia de la medida Metrología Científica e Industrial ... \*:

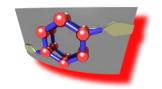
Electricidad y Magnetísmo

E

Electricidad en Corriente Continua CC Electricidad en Corriente Alterna CA

Caracterización Eléctrica y magnética OLEDs





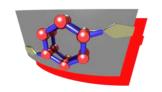
# Metrología ... la ciencia de la medida Metrología Científica e Industrial ...\*:

Electricidad y Magnetísmo

Electricidad en Alta Frecuencia AF-RF Alta Intensidad de Corriente y Alta Tensión





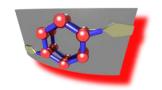


#### Metrología Científica e Industrial ... \*: CAMPOS TEMÁTICOS

| CAMPO<br>TEMÁTICO | SUBCAMPO                                | PATRONES DE MEDIDA IMPORTANTES  |
|-------------------|---|---|
| LONGITUD          | Longitudes de onda e<br>Interferometría | Láseres estabilizados, interferómetros, sistemas de medida interferométricos láser, comparadores interferométricos  |
|                   | Metrología Dimensional                  | Bloques patrón, patrones a trazos, columnas de bloques escalonados, patrones de diámetro interior y exterior, columnas verticales, comparadores de cuadrante, microscopios de medida, vidrios de planitud, máquinas de medición por coordenadas, micrómetros láser, micrómetros de profundidad, herramientas de medida de longitud geodésica. |
|                   | Mediciones Angulares                    | Autocolimadores, mesas giratorias, patrones angulares, polígonos ópticos, niveles   |
|                   | Formas                                  | Rectitud, planitud, paralelismo, perpendicularidad, patrones de redondez, cilindros de perpendicularidad  |
|                   | Calidad Superficial                     | Patrones de escalón y de ranuras, patrones de rugosidad, equipos de medición de rugosidad   |

<sup>\*</sup>Traducción de "Metrology - in short<sup>©</sup>" 3ª edición, Julio 2008, 2º edición en español





Metrología Científica e Industrial ... \*:

Longitud

Calidad de Superficie

Microscopía Fuerza Atómica

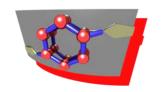
Mediciones Angulares

Nano rotador Elipsometría Presencia Plasmones



\*Traducción de "Metrology - in short<sup>©</sup>" 3ª edición, Julio 2008, 2º edición en español



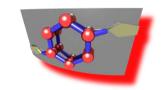


#### Metrología Científica e Industrial ... \*: CAMPOS TEMÁTICOS

| CAMPO<br>TEMÁTICO   | SUBCAMPO                                   | PATRONES DE MEDIDA IMPORTANTES  |
|---------------------|--|---|
| Tiempo              | Medida del tiempo                          | Reloj atómico de Cesio, equipos para medir intervalos de tiempo   |
| y<br>Frecuen<br>cia | Frecuencia                                 | Relojes y fuentes atómicas, osciladores de cuarzo, láseres, contadores y sintetizadores electrónicos, peines ópticos                |
| Termo<br>metría     | Medición de<br>temperatura por<br>contacto | Termómetros de gas, puntos fijos de la Escala Internacional de temperatura de 1990 (EIT 90), termómetros de resistencia, termopares |
|                     | Medición de<br>temperatura sin<br>contacto | Cuerpos negros de alta temperatura, radiómetros criogénicos, pirómetros, fotodiodos de Silicio                                      |
|                     | Humedad                                    | Medidores de punto de rocío o higrómetros electrónicos, generadores de humedad de doble presión/temperatura                         |

<sup>\*</sup>Traducción de "Metrology - in short<sup>©</sup>" 3ª edición, Julio 2008, 2º edición en español





# Metrología ... la ciencia de la medida Metrología Científica e Industrial ...\*:

**Termometría** 

Sputtering y Ablación por plasma

Medición de temperatura sin contacto

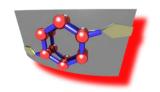
Recocido películas orgánicas (OLEDs)

Medición de temperatura por contacto



\*Traducción de "Metrology - in short<sup>©</sup>" 3ª edición, Julio 2008, 2º edición en español



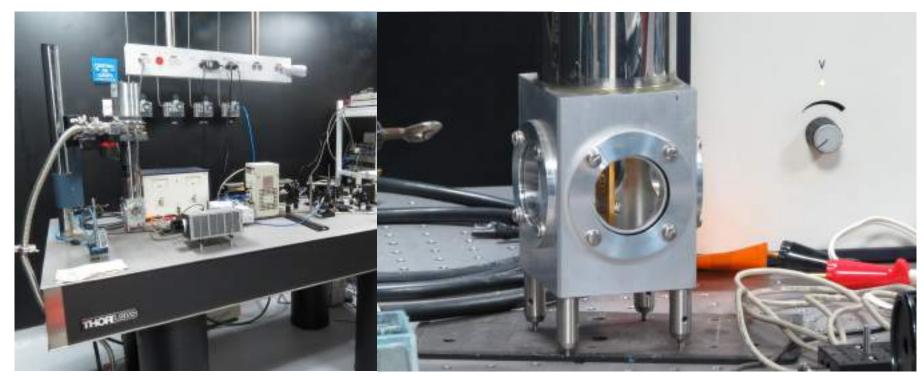


# Metrología ... la ciencia de la medida Metrología Científica e Industrial ... \*:

#### **Termometría**

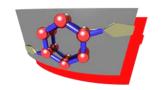
Licuador Helio Caracterización óptica Medición de temperatura sin contacto

Dedo Frío



\*Traducción de "Metrology - in short<sup>©</sup>" 3ª edición, Julio 2008, 2º edición en español



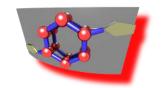


# Metrología Científica e Industrial ...\*: CAMPOS TEMÁTICOS

| CAMPO<br>TEMÁTICO                                 | SUBCAMPO                               | PATRONES DE MEDIDA IMPORTANTES   |
|---|--|--|
|   | Dosis absorbida –<br>Productos Médicos | Calorímetros, cámaras de ionización  |
| Radiaciones<br>ionizantes y<br>radio<br>actividad | Protección contra<br>radiación         | Cámaras de ionización, campos/haces radiactivos de referencia, contadores de tipo proporcional y otros, TEPC, espectrómetros neutrónicos de Bonner |
|   | Radioactividad                         | Cámaras de ionización de tipo pozo, fuentes radiactivas certificadas, espectroscopía gamma y alpha, detectores Gamma 4                             |

<sup>\*</sup>Traducción de "Metrology - in short<sup>©</sup>" 3ª edición, Julio 2008, 2º edición en español



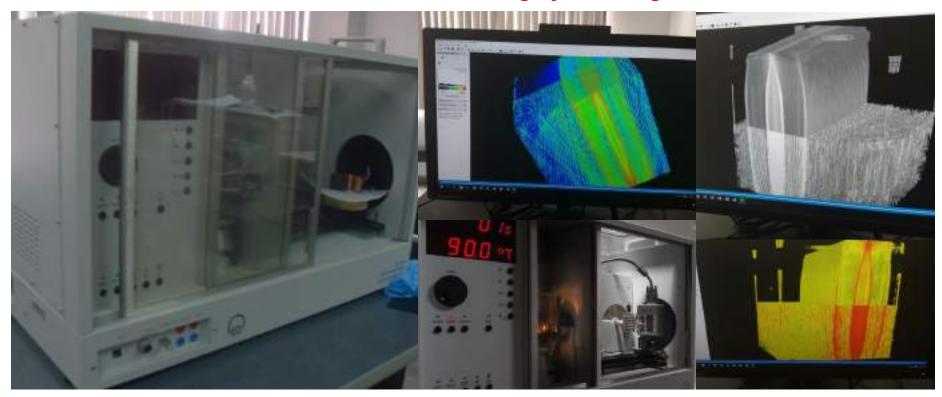


# Metrología ... la ciencia de la medida Metrología Científica e Industrial ...\*:

Radiaciones ionizantes y radio actividad

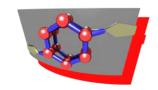
Protección contra radiación

Tomografía RX. Degradación Baterías Ion Litio



\*Traducción de "Metrology - in short<sup>©</sup>" 3ª edición, Julio 2008, 2º edición en español



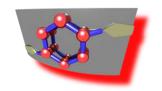


#### Metrología Científica e Industrial ... \*: CAMPOS TEMÁTICOS

| CAMPO<br>TEMÁTICO              | SUBCAMPO           | PATRONES DE MEDIDA IMPORTANTES   |
|--------------------------------|--------------------|--|
| Fotometría<br>Y<br>Radiometría | Radiometría Óptica | Radiómetros criogénicos, detectores ópticos, fuentes láser estabilizadas de referencia, materiales de referencia |
|                                | Fotometría         | Detectores en la región visible, fotodiodos de Si, detectores de eficiencia cuántica                             |
|                                | Calorimetría       | Espectrofotómetros   |
|                                | Fibra Óptica       | Materiales de referencia   |

<sup>\*</sup>Traducción de "Metrology - in short<sup>©</sup>" 3ª edición, Julio 2008, 2º edición en español





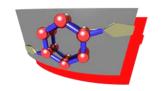
# Metrología ... la ciencia de la medida Metrología Científica e Industrial ...\*:

Fotometría y Radiometría

Radiometría Óptica





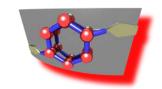


# Metrología Científica e Industrial ...\*: CAMPOS TEMÁTICOS

| CAMPO<br>TEMÁTICO | SUBCAMPO  | PATRONES DE MEDIDA IMPORTANTES   |
|-------------------|---|--|
|                   | Caudal de gas<br>(Volumen)                        | Gasómetros de campana, contadores rotativos de gas, contadores de turbina, contadores de transferencia con toberas críticas                  |
| Flujo             | Caudal de líquidos<br>(volumen, masa,<br>energía) | Patrones volumétricos, patrones de efecto Coriolis,<br>medidores de nivel, medidores inductivos de flujo,<br>medidores ultrasónicos de flujo |
|                   | Anemometría                                       | Anemómetros  |

<sup>\*</sup>Traducción de "Metrology - in short<sup>©</sup>" 3ª edición, Julio 2008, 2º edición en español





Metrología Científica e Industrial ... \*:

Flujo

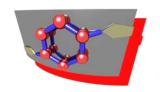
Caudal de gas (Volumen)

Flujometro Gas alta pureza Abación por Plasma Sputtering Flujometro Gas alta pureza Cámara Limpia Semiconductor Orgánico







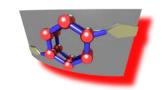


#### Metrología Científica e Industrial ... \*: CAMPOS TEMÁTICOS

| CAMPO<br>TEMÁTICO | SUBCAMPO   | PATRONES DE MEDIDA IMPORTANTES  |
|-------------------|--|---|
|                   | Química Ambiental<br>Química Clínica                       | Materiales de Referencia Certificados, espectrómetros de masas, cromatógrafos, patrones gravimétricos |
|                   | Química de<br>materiales                                   | Materiales puros y materiales de referencia certificados  |
| Química           | Química de los<br>Alimentos<br>Bioquímica<br>Microbiología | Materiales de referencia certificados   |
|                   | Medida de Ph   | Materiales de Referencia Certificados, electrodos patrón  |

<sup>\*</sup>Traducción de "Metrology - in short<sup>©</sup>" 3ª edición, Julio 2008, 2º edición en español





Metrología Científica e Industrial ... \*:

#### TRAZABILIDAD Y CALIBRACIÓN

#### Trazabilidad al SI...Calibración

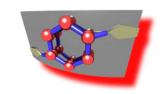
Una herramienta ... para asegurar la trazabilidad de una medida es la calibración del instrumento o sistema de medida o del material de referencia.

La calibración determina las características metrológicas de un instrumento, sistema o material de referencia. Esto se logra mediante comparación directa con patrones de medida o ... certificados ...



<sup>\*</sup>Traducción de "Metrology - in short<sup>©</sup>" 3ª edición, Julio 2008, 2º edición en español



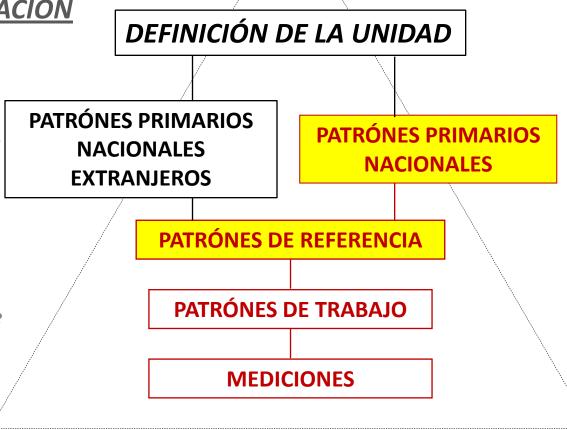


Metrología Científica e Industrial \*

#### TRAZABILIDAD Y CALIBRACIÓN

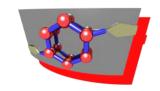
#### ... Calibración.

- .. Razones ... para tener calibrado un instrumento:
- 1. ... establecer y demostrar su trazabilidad.
- 2. ... garantizar que las lecturas del instrumento son compatibles con otras mediciones.
- 3. .. determinar la exactitud de las lecturas del instrumento.
- 4. ... establecer la fiabilidad del instrumento, ...



\*Traducción de "Metrology - in short<sup>©</sup>" 3ª edición, Julio 2008, 2º edición en español



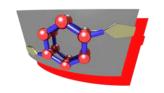


## Organización de la Metrología

#### INFRAESTRUCTURA NACIONAL..\*: TAREAS DE DIAGNÓSTICO

- 1. ATENDER LA NECESIDAD DE UN DESARROLLO METROLÓGICO
- 2. COORDINAR CON INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA
- 3. TRABAJAR A TRAVÉS DE LA RCM Y LA MESA SECTORIAL DE METROLOGÍA
- 4. CARACTERIZAR LA INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO Y CAPACIDAD METROLÓGICA DE LABORATORIOS
- 5. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA ANÁLISIS Y DECISIONES EN UNA CLASIFICACIÓN DE LABORATORIOS EN PLANES DE DESARROLLO METROLÓGICO
- 6. DETERMINAR LAS NECESIDADES DE LABORATORIOS
- 7. IDENTIFICAR LOS OBSTÁCULOS PARA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS

<sup>\*</sup>Traducción de "Metrology - in short<sup>©</sup>" 3ª edición, Julio 2008, 2º edición en español



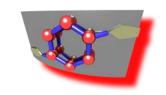
# Pontificia Universidad a Ción de la Metrología JAVERIANA DE LA Metrología

#### INFRAESTRUCTURA NACIONAL...\*: TAREAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

- 1. DESARROLLO DE MAPA FUNCIONAL Y COMPETENCIAS
  LABORALES NIVEL TÉCNICO, TECNOLÓGICO Y PROFESIONAL
- 2. ESTABLECER LAS NECESIDADES DE CAPACIDADES HUMANAS EN LABORATORIOS PARA CONTROL METROLÓGICO
- 3. DESARROLLO DE LAS SUBREDES PARA LA CONFORMACIÓN DE ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES EN METROLOGÍA
- 4. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN A NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO Y PROFESIONAL EN METROLOGÍA
- 5. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL
- 6. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE POSGRADO EN METROLOGÍA

\*Traducción de "Metrology - in short<sup>©</sup>" 3ª edición, Julio 2008, 2º edición en español







¿... Cuál es el Santo Grial para el bienestar?